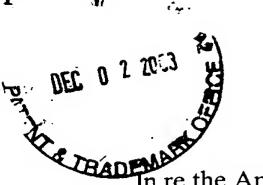
#### PATENT APPLICATION



## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of

Kenji HAYASHI

Group Art Unit: 2879

Application No.:

10/644,573

Examiner:

Unknown

Filed: August 20, 2003

Docket No.: 116887

For:

ELECTROLUMINESCENT DEVICE, METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME,

AND ELECTRONIC APPARATUS

## **CLAIM FOR PRIORITY**

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in the following foreign country is hereby requested for the above-identified patent application and the priority provided in 35 U.S.C. §119 is hereby claimed:

Japanese Patent Application No. 2002-250774 filed August 29, 2002.

In support of this claim, a certified copy of said original foreign application:

is filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. §119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of this document.

Respectfully submitted,

ames A. Oliff

Registration No. 27,075

John S. Kern

Registration No. 42,719

JAO:JSK/kap

Date: December 2, 2003

OLIFF & BERRIDGE, PLC P.O. Box 19928 Alexandria, Virginia 22320 Telephone: (703) 836-6400

DEPOSIT ACCOUNT USE **AUTHORIZATION** Please grant any extension necessary for entry; Charge any fee due to our Deposit Account No. 15-0461

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2002年 8月29日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-250774

[ST. 10/C]:

[JP2002-250774]

出 願 人 Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

2003年 8月 1日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】

特許願

【整理番号】

EP-0399501

【提出日】

平成14年 8月29日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H05B 33/04

【発明者】

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】

林 建二

【特許出願人】

【識別番号】

000002369

【氏名又は名称】

セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】

100090479

【弁理士】

【氏名又は名称】

井上 一

【電話番号】

03-5397-0891

【選任した代理人】

【識別番号】

100090387

【弁理士】

【氏名又は名称】 布施 行夫

【電話番号】

03-5397-0891

【選任した代理人】

【識別番号】

100090398

【弁理士】

【氏名又は名称】 大渕 美千栄

【電話番号】

03-5397-0891

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 039491

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9402500

【プルーフの要否】 要

## 【書類名】 明細書

【発明の名称】 エレクトロルミネセンス装置及びその製造方法並びに電子機器【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の電極と、

前記第1の電極上に設けられたエレクトロルミネセンス層と、

前記エレクトロルミネセンス層を覆うように設けられた第2の電極と、

前記第2の電極に直接接触して設けられたバリア層と、

を有し、

前記第2の電極の少なくとも前記バリア層側の面は、無機酸化物で形成されてなり、

前記バリア層の少なくとも前記第2の電極側の面は、無機化合物で形成されてなるエレクトロルミネセンス装置。

【請求項2】 請求項1記載のエレクトロルミネセンス装置において、

前記第2の電極は、インジウム錫酸化物又はインジウム亜鉛酸化物で形成されてなるエレクトロルミネセンス装置。

【請求項3】 請求項1又は請求項2記載のエレクトロルミネセンス装置に おいて、

前記第2の電極は、前記エレクトロルミネセンス層の側方及び上方を覆うよう に形成されてなるエレクトロルミネセンス装置。

【請求項4】 請求項1から請求項3のいずれかに記載のエレクトロルミネセンス装置において、

前記バリア層は、シリコン化合物で形成された少なくとも1層からなるエレクトロルミネセンス装置。

【請求項5】 請求項4記載のエレクトロルミネセンス装置において、

前記バリア層は、前記第2の電極に接触するシリコン酸化物からなる層を有するエレクトロルミネセンス装置。

【請求項6】 請求項4記載のエレクトロルミネセンス装置において、 前記バリア層は、前記第2の電極に接触するシリコン窒化物からなる層を有す るエレクトロルミネセンス装置。

【請求項7】 請求項4記載のエレクトロルミネセンス装置において、

前記バリア層は、前記第2の電極に接触するシリコン窒酸化物からなる層を有するエレクトロルミネセンス装置。

【請求項8】 請求項1から請求項7のいずれかに記載のエレクトロルミネセンス装置において、

前記第2の電極の周囲に形成されたシリコン化合物からなる絶縁層をさらに有し、

前記バリア層は、前記絶縁層上に至るように形成されてなるエレクトロルミネセンス装置。

【請求項9】 請求項1から請求項8のいずれかに記載のエレクトロルミネセンス装置において、

前記バリア層を覆う保護層をさらに有するエレクトロルミネセンス装置。

【請求項10】 請求項9記載のエレクトロルミネセンス装置において、前記バリア層と前記保護層の間に配置された接着層をさらに有するエレクトロルミネセンス装置。

【請求項11】 請求項10記載のエレクトロルミネセンス装置において、 前記接着層は、前記保護層よりも柔らかい材料で形成されてなるエレクトロル ミネセンス装置。

【請求項12】 請求項1から請求項11のいずれかに記載のエレクトロルミネセンス装置を有する電子機器。

【請求項13】 第1の電極上に設けられたエレクトロルミネセンス層を覆うように、第2の電極を、無機酸化物からなる表面を有するように形成すること、及び、

バリア層を、少なくともその一部が前記第2の電極に直接接触するように、無 機化合物によって形成すること、

を含むエレクトロルミネセンス装置の製造方法。

【請求項14】 請求項13記載のエレクトロルミネセンス装置の製造方法において、

 $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i}$ 

前記第2の電極を気相成膜法で形成するエレクトロルミネセンス装置の製造方法。

【請求項15】 請求項13又は請求項14記載のエレクトロルミネセンス装置の製造方法において、

前記バリア層を気相成膜法で形成するエレクトロルミネセンス装置の製造方法 。

【請求項16】 請求項13から請求項15のいずれかに記載のエレクトロルミネセンス装置の製造方法において、

前記第2の電極を、インジウム錫酸化物又はインジウム亜鉛酸化物で形成する エレクトロルミネセンス装置の製造方法。

【請求項17】 請求項13から請求項16のいずれかに記載のエレクトロルミネセンス装置の製造方法において、

前記バリア層を、シリコン化合物で形成するエレクトロルミネセンス装置の製造方法。

【請求項18】 請求項17記載のエレクトロルミネセンス装置の製造方法において、

前記バリア層を、前記第2の電極に接触するシリコン酸化物からなる層を有するように形成するエレクトロルミネセンス装置の製造方法。

【請求項19】 請求項17記載のエレクトロルミネセンス装置の製造方法において、

前記バリア層を、前記第2の電極に接触するシリコン窒化物からなる層を有するように形成するエレクトロルミネセンス装置の製造方法。

【請求項20】 請求項17記載のエレクトロルミネセンス装置の製造方法において、

前記バリア層を、前記第2の電極に接触するシリコン窒酸化物からなる層を有するように形成するエレクトロルミネセンス装置の製造方法。

【請求項21】 請求項13から請求項20のいずれかに記載のエレクトロルミネセンス装置の製造方法において、

前記第2の電極の周囲に形成されたシリコン化合物からなる絶縁層上に至るよ



## 【発明の詳細な説明】

[0001]

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、エレクトロルミネセンス装置及びその製造方法並びに電子機器に関する。

[0002]

## 【背景技術】

エレクトロルミネセンス(以下、ELという。)素子は、水分や酸素の影響を受けやすいので、ガラス基板を彫り込んで形成される封止用基板によって封止されている。ガラス基板の彫り込みには、ウェットエッチング法、サンドブラスト法又は加工成型法などがあるが、加工時間、工程数又はコストの面でそれぞれー長一短があった。また、ガラス基板から形成された封止用基板では、EL装置の薄型化を実現することが難しい。

## [0003]

本発明の目的は、薄型化を実現することができるEL装置及びその製造方法並びに電子機器を提供することにある。

 $[0\ 0\ 0\ 4]$ 

#### 【課題を解決するための手段】

(1) 本発明に係るEL装置は、第1の電極と、

前記第1の電極上に設けられたEL層と、

前記EL層を覆うように設けられた第2の電極と、

前記第2の電極に直接接触して設けられたバリア層と、

を有し、

前記第2の電極の少なくとも前記バリア層側の面は、無機酸化物で形成されてなり、

前記バリア層の少なくとも前記第2の電極側の面は、無機化合物で形成されてなる。

[0005]

本発明によれば、第2の電極の無機酸化物で形成された面に、バリア層の無機 化合物で形成された面が直接接触するので、バリア層のガスバリア性能が高くなっている。また、第2の電極上にバリア層を直接形成するので、EL装置の薄型 化を実現することが可能である。

### [0006]

(2) このEL装置において、

前記第2の電極は、インジウム錫酸化物又はインジウム亜鉛酸化物で形成されていてもよい。

## [0007]

(3) このEL装置において、

前記第2の電極は、前記EL層の側方及び上方を覆うように形成されていてもよい。

## [0008]

(4) このEL装置において、

前記バリア層は、シリコン化合物で形成された少なくとも1層からいてもよい

## [0009]

0

(5)このEL装置において、

前記バリア層は、前記第2の電極に接触するシリコン酸化物からなる層を有してもよい。

## [0010]

(6) このEL装置において、

前記バリア層は、前記第2の電極に接触するシリコン窒化物からなる層を有してもよい。

## [0011]

(7) このEL装置において、

前記バリア層は、前記第2の電極に接触するシリコン窒酸化物からなる層を有 してもよい。

## $[0\ 0\ 1\ 2]$

(8) このEL装置において、

前記第2の電極の周囲に形成されたシリコン化合物からなる絶縁層をさらに有し、

前記バリア層は、前記絶縁層上に至るように形成されていてもよい。

[0013]

(9) このEL装置において、

前記バリア層を覆う保護層をさらに有してもよい。

 $[0\ 0\ 1\ 4]$ 

(10) このEL装置において、

前記バリア層と前記保護層の間に配置された接着層をさらに有してもよい。

[0015]

(11) このEL装置において、

前記接着層は、前記保護層よりも柔らかい材料で形成されていてもよい。

[0016]

(12) 本発明に係る電子機器は、上記EL装置を有する。

 $[0\ 0\ 1\ 7]$ 

(13) 本発明に係るEL装置の製造方法は、第1の電極上に設けられたエレクトロルミネセンス層を覆うように、第2の電極を、無機酸化物からなる表面を有するように形成すること、及び、

バリア層を、少なくともその一部が前記第2の電極に直接接触するように、無 機化合物によって形成すること、

を含む。

[0018]

本発明によれば、第2の電極の無機酸化物からなる表面に直接接触するように、無機化合物によってバリア層の少なくとも一部を形成するので、バリア層のガスバリア性能を高くすることができる。また、第2の電極上にバリア層を直接形成するので、EL装置の薄型化を実現することが可能である。

[0019]

(14) このE L装置の製造方法において、

前記第2の電極を気相成膜法で形成してもよい。

[0020]

(15) このEL装置の製造方法において、

前記バリア層を気相成膜法で形成してもよい。

[0021]

(16) このEL装置の製造方法において、

前記第2の電極を、インジウム錫酸化物又はインジウム亜鉛酸化物で形成して もよい。

[0022]

(17) このEL装置の製造方法において、

前記バリア層を、シリコン化合物で形成してもよい。

[0023]

(18) このEL装置の製造方法において、

前記バリア層を、前記第2の電極に接触するシリコン酸化物からなる層を有するように形成してもよい。

[0024]

(19) このEL装置の製造方法において、

前記バリア層を、前記第2の電極に接触するシリコン窒化物からなる層を有するように形成してもよい。

[0025]

(20) このE L装置の製造方法において、

前記バリア層を、前記第2の電極に接触するシリコン窒酸化物からなる層を有するように形成してもよい。

[0026]

(21) このE L 装置の製造方法において、

前記第2の電極の周囲に形成されたシリコン化合物からなる絶縁層上に至るように、前記バリア層を形成してもよい。

[0027]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。

[0028]

(第1の実施の形態)

図1は、本発明の第1の実施の形態に係るEL装置を示す図である。EL装置 10は、基板12を有する。基板12は、ガラス基板、プラスチック基板又はシリコン基板のいずれであってもよい。EL装置10が、基板12とは反対側から 光を取り出すトップエミッション型であれば、基板12に光透過性は不要であるが、基板12から光を取り出すボトムエミッション型であれば、基板12は光透過性を必要とする。

## [0029]

EL装置10は、一対の走査ドライバ14を有する。走査ドライバ14は、チップ部品であってもよいし、基板12上に形成された薄膜回路(例えばTFTを含む回路)であってもよい。

## [0030]

EL装置10は、複数の陽極配線16,18,20を有する。陽極配線16,18,20は、それぞれ、EL層40(図2参照)に電流を流すための配線である。陽極配線16,18,20は、それぞれ、異なる幅で形成されており、EL層40の色(R,G,B)による発光効率の違いに対応して、異なる値の電流を流すのに適している。EL装置10は、陰極配線22を有する。陰極配線22は、陽極配線16,18,20の外側に配置されている。また、陰極配線22は、配線基板との取付側を除くように、コ状(又はC状)に形成されている。

#### $[0\ 0\ 3\ 1]$

図2は、本発明の実施の形態に係るEL装置の断面図である。EL装置10は、複数の第1の電極30を有する。それぞれの第1の電極30は、陽極配線16,18,20のいずれかに電気的に接続されている。基板12が絶縁体でない場合、第1の電極30と基板12との間には絶縁層32が形成されていてもよい。基板12がシリコンからなる場合、絶縁層32は、シリコン化合物(例えば、シリコン酸化物、シリコン窒化物、シリコン窒酸化物)で形成してもよい。絶縁層32は、複数層で形成してもよい。第1の電極30の側方に、絶縁層32の一部

を形成してもよい。第1の電極30と絶縁層32を面一になるように形成しても よい。

#### [0032]

E L装置10は、第1の電極30への電流を制御するスイッチング素子34を有する。スイッチング素子34は、絶縁層32によって覆われていてもよい。

## [0033]

それぞれの第1の電極30上には、EL層40が形成されている。EL層40は、発光層42を有する。発光層42は、高分子又は低分子の有機材料で形成されている。発光層42は、キャリアの注入によって発光する。EL層40は、正孔輸送層44及び電子輸送層46によって挟まれていてもよい。隣同士のEL層40の間には、バンク層48が形成されている。バンク層48は、電気的に絶縁体で形成されており、隣同士のEL層40間の電気的導通を遮断する。バンク層48は、シリコン化合物(例えば、シリコン酸化物、シリコン窒化物、シリコン窒配物)で形成してもよい。

## [0034]

EL装置10は、第2の電極50を有する。第2の電極50は、EL層40(例えばその側方及び上方)を覆うように形成されている。第2の電極50は、全てのEL層40を覆っていてもよい。第2の電極50は、バンク層48を覆っていてもよい。第2の電極50は、全ての第1の電極30を覆うように形成されていてもよい。第2の電極50は、透明であってもよい。第2の電極50の少なくとも表面(バリア層52側の面)は、無機酸化物で形成されている。第2の電極50は、インジウム錫酸化物又はインジウム亜鉛酸化物で形成してもよい。第2の電極50は、陰極配線22と電気的に接続されている。第2の電極50(例えばその下端部)の周囲には、絶縁層32の一部があってもよい。

### [0035]

E L 装置 1 0 は、複数層又は 1 層からなるバリア層 5 2 を有する。バリア層 5 2 は、透明 (例えば 8 0 %以上の光透過率) である。バリア層 5 2 は、第 2 の電極 5 0 に直接接触するように形成されている。バリア層 5 2 の少なくとも第 2 の電極 5 0 側の面は、無機化合物(例えば、シリコン酸化物、シリコン窒化物、シ

リコン窒酸化物などのシリコン化合物)で形成されている。バリア層 5 2 は、シリコン化合物で形成された少なくとも 1 層から構成されていてもよい。バリア層 5 2 は、第 2 の電極 5 0 に接触するシリコン酸化物又はシリコン窒化物からなる層を有していてもよい。バリア層 5 2 は、絶縁層 3 2 上に至るように形成されている。バリア層 5 2 は、1 0 n m~3 0 0 n m、例えば 1 0 0 n m程度の厚みで形成されている。

## [0036]

本実施の形態によれば、第2の電極50の無機酸化物で形成された面に、バリア層52の無機化合物で形成された面が直接接触するので、バリア層52のガスバリア性能が高くなっている。バリア層52の、シリコン化合物からなる絶縁層32上の部分(例えば下端部)も、同様に、ガスバリア性能が高くなっている。また、第2の電極50上にバリア層52を直接形成するので、EL装置10の薄型化を実現することが可能である。

## [0037]

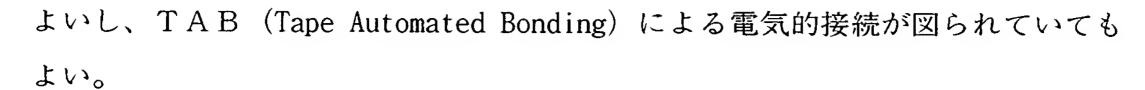
バリア層 5 2 上には保護層 5 4 が形成されていてもよい。保護層 5 4 は、透明 (例えば 8 0 %以上の光透過率) である。保護層 5 4 は、耐久性又は反射防止機能を有しており、ガスバリア性を有していてもよい。保護層 5 4 は、ガラス、プラスチックフィルム、炭素原子を有する高分子層、ダイアモンドライクカーボン又はフッ素ポリマーなどで形成することができる。

### [0038]

図1に示すように、EL装置10には、配線基板60が取り付けられており、ELモジュールが構成されている。配線基板60は、基板62を有する。基板62は、フレキシブル基板であってもよい。基板62には、図示しない配線パターンが形成されている。EL装置10と配線基板60の電気的接続には、異方性導電材料(異方性導電膜、異方性導電ペースト等)を使用してもよい。

#### [0039]

配線基板60には、集積回路チップ64が搭載されている。集積回路チップ64には、EL装置10への信号を生成する機能を含む信号ドライバが形成されていてもよい。集積回路チップ64は、フェースダウンボンディングされていても



## [0040]

本実施の形態に係るEL装置は、上述したように構成されており、以下その製造方法について説明する。EL装置の製造方法では、第1の電極30上に設けられたEL層40を覆うように、第2の電極50を、無機酸化物からなる表面を有するように形成する。そして、バリア層52を、少なくともその一部が第2の電極50に直接接触するように、無機化合物によって形成する。

## [0 0 4 1]

第2の電極50は、気相成膜法(スパッタリング又はCVD(Chemical Vapor Deposition)など)で形成してもよい。バリア層52は、気相成膜法(スパッタリング又はCVD(Chemical Vapor Deposition)など)で形成してもよい。気相成膜法は、減圧下で行うものであってもよい。その他の内容は、上述したEL装置の説明から導き出すことができるので説明を省略する。

## [0042]

本実施の形態によれば、第2の電極50の無機酸化物からなる表面に直接接触するように、無機化合物によってバリア層52の少なくとも一部を形成するので、バリア層52のガスバリア性能を高くすることができる。また、第2の電極50上にバリア層52を直接形成するので、EL装置10の薄型化を実現することが可能である。

#### [0043]

図3は、本実施の形態に係るEL装置を有するELモジュールの回路を説明する図である。EL装置10は、複数の走査線70と、走査線70に対して交差する方向に延びる複数の信号線72と、信号線72に沿って延びる複数の電源線74と、を有する。走査線70は、走査ドライバ14(例えばシフトレジスタ及びレベルシフタを備える。)に電気的に接続されている。信号線72は、集積回路チップ64の信号ドライバ76に電気的に接続されている。電源線74は、陽極配線16,18,20のいずれかに電気的に接続されている。走査線70及び信号線72の各交点に対応して、画素となるEL層40が設けられている。

## [0044]

走査線70には、各画素に対応して、スイッチング素子34が電気的に接続されている。スイッチング素子34が薄膜トランジスタ(MOSFET)であれば、そのゲート電極に走査線70が電気的に接続される。また、信号線72には、各画素に対応して、キャパシタ80が電気的に接続されている。詳しくは、キャパシタ80は、信号線72と電源線74との間に電気的に接続されており、信号線72からの画像信号に応じた電荷を保持できるようになっている。キャパシタ80と信号線72との間に、スイッチング素子34が電気的に接続されている。走査線70からの走査信号によって、スイッチング素子34が制御され、スイッチング素子34は、キャパシタ80への電荷の蓄積を制御する。

## [0045]

キャパシタ80に保持された電荷量又はその有無によって、駆動素子82が制御される。駆動素子82が薄膜トランジスタ(MOSFET)であれば、そのゲート電極とキャパシタ80の信号線72側の電極とが電気的に接続される。駆動素子82は、電源線74とEL層40との間に電気的に接続されている。すなわち、駆動素子82は、電源線74からEL層40への電流の供給を制御する。

## [0046]

このような構成のもとに、走査線70の走査信号によってスイッチング素子3 4がオンとなると、そのときの信号線72と電源線74との電位差によってキャパシタ80に電荷が保持され、その電荷に応じて、駆動素子82の制御状態が決まる。そして、駆動素子82のチャネルを介して電源線74から第1の電極30に電流が流れ、EL層40を通じて第2の電極50に電流が流れる。EL層40 は、これを流れる電流量に応じて発光するようになる。

## [0047]

#### (第2の実施の形態)

図4は、本発明の第2の実施の形態に係るEL装置を示す図である。本実施の 形態では、第2の電極100が、EL層40の上方を覆う上面部と、上面部から 立ち下がる側面部と、側面部から外方向に延びるフランジ部102と、を有する 。また、バリア層110は、第2の電極100の上面部に接触する上面バリア部 と、第2の電極100の側面部に接触する側面バリア部と、第2の電極100のフランジ部102に接触するフランジバリア部112と、を有する。本実施の形態によれば、バリア層110がフランジバリア部112を有しており、EL層40から離れた位置まで封止することができるので、ガスバリア性がさらに高められる。その他の構成、製造方法及び作用効果は、第1の実施の形態で説明した内容が該当する。

## [0048]

(第3の実施の形態)

図5は、本発明の第3の実施の形態に係るEL装置を示す図である。本実施の形態では、接着層120がバリア層52上に設けられ、接着層120上に保護層122が設けられている。保護層122は、第1の実施の形態で説明した保護層54の内容が該当する。接着層120は、ウレタン、アクリル、エポキシ樹脂、ポリオレフィンなどで形成してもよい。接着層120は、透明である。接着層120が保護層122よりも柔らかい材料(例えばガラス転移点が低い材料)で形成されていれば、外部からの衝撃を接着層120が吸収する。その他の構成、製造方法及び作用効果は、第1の実施の形態で説明した内容が該当する。

## [0049]

本発明の実施の形態に係るEL装置を有する電子機器として、図6にはノート型パーソナルコンピュータ1000が示され、図7には携帯電話2000が示されている。

## [0050]

本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例えば、本発明は、実施の形態で説明した構成と実質的に同一の構成(例えば、機能、方法及び結果が同一の構成、あるいは目的及び結果が同一の構成)を含む。また、本発明は、実施の形態で説明した構成の本質的でない部分を置き換えた構成を含む。また、本発明は、実施の形態で説明した構成と同一の作用効果を奏する構成又は同一の目的を達成することができる構成を含む。また、本発明は、実施の形態で説明した構成を含む。また、本発明は、実施の形態で説明した構成に公知技術を付加した構成を含む。

#### [0051]



本願の発明者等は、本発明の効果を確認するための実験を行った。実験では、 無機化合物で形成されてなるバリア層、無機酸化物層、金属層及び樹脂層を使用 した。

### [0052]

バリア層の成膜には、電子サイクロン共鳴プラズマスパッタを適用し、ターゲット原料としてSiを選択し、真空度を0.2Paとし、導入ガスをAr、O2とし、膜厚を70nmとした。

#### [0053]

無機酸化物層の形成には、マグネトロンDCスパッタを適用し、ターゲット原料としてInSnOを選択し、真空度を0.4Paとし、導入ガスをAr、 $O_2$  とし、膜厚を100nmとした。

## [0054]

金属層の形成には、抵抗加熱蒸着を適用し、原料として高純度A1を選択し、真空度を1.0×10<sup>-5</sup>Paとし、膜厚を100nmとした。

### [0055]

樹脂層の形成には、ポリエチレンテレフタレートを使用し、厚みを $188\mu$ m とした。

#### [0056]

そして、JIS-Z0208に準拠して水蒸気透過率( $g/m^2 \cdot 24$ hours:60%90%RH)を測定した。その結果は次の通りである。

### [0057]

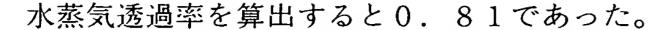
樹脂層・無機酸化物層・バリア層の積層体の水蒸気透過率は 0.04で、バリア層の水蒸気透過率を算出すると 0.04であった。

### [0058]

樹脂層・バリア層の積層体の水蒸気透過率は1.76で、バリア層の水蒸気透過率を算出すると2.18であった。

## [0059]

樹脂層・金属層・バリア層の積層体の水蒸気透過率は0.41で、バリア層の



## [0060]

樹脂層のみの水蒸気透過率は、9.19であった。

### [0061]

実験結果から、無機酸化物層の上に無機化合物のバリア層を形成した場合に、 最も低い水蒸気透過率(最も高いガスバリア性能)となることが分かった。この 結果は、本発明の効果を実証するものである。

## 【図面の簡単な説明】

- 【図1】 図1は、本発明の第1の実施の形態に係るEL装置を示す図である。
- 【図2】 図2は、本発明の第1の実施の形態に係るEL装置の断面図である。
- 【図3】 図3は、本発明の第1の実施の形態に係るEL装置の回路を示す 図である。
- 【図4】 図4は、本発明の第2の実施の形態に係るEL装置の断面図である。
- 【図5】 図5は、本発明の第3の実施の形態に係るEL装置の断面図である。
  - 【図6】 図6は、本発明の実施の形態に係る電子機器を示す図である。
  - 【図7】 図7は、本発明の実施の形態に係る電子機器を示す図である。

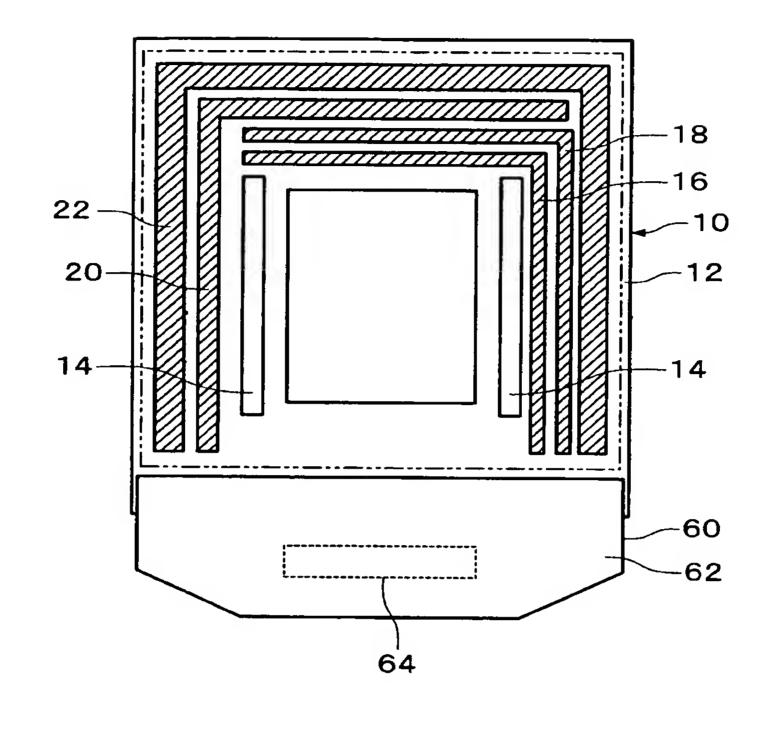
## 【符号の説明】

- 10 EL装置、 30 第1の電極、 40 EL層、 50 第2の電極
- 52 バリア層、 54 保護層

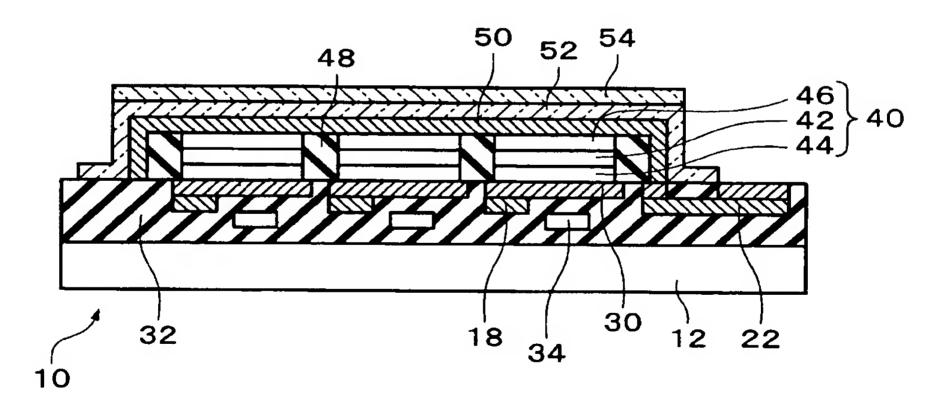
【書類名】

図面

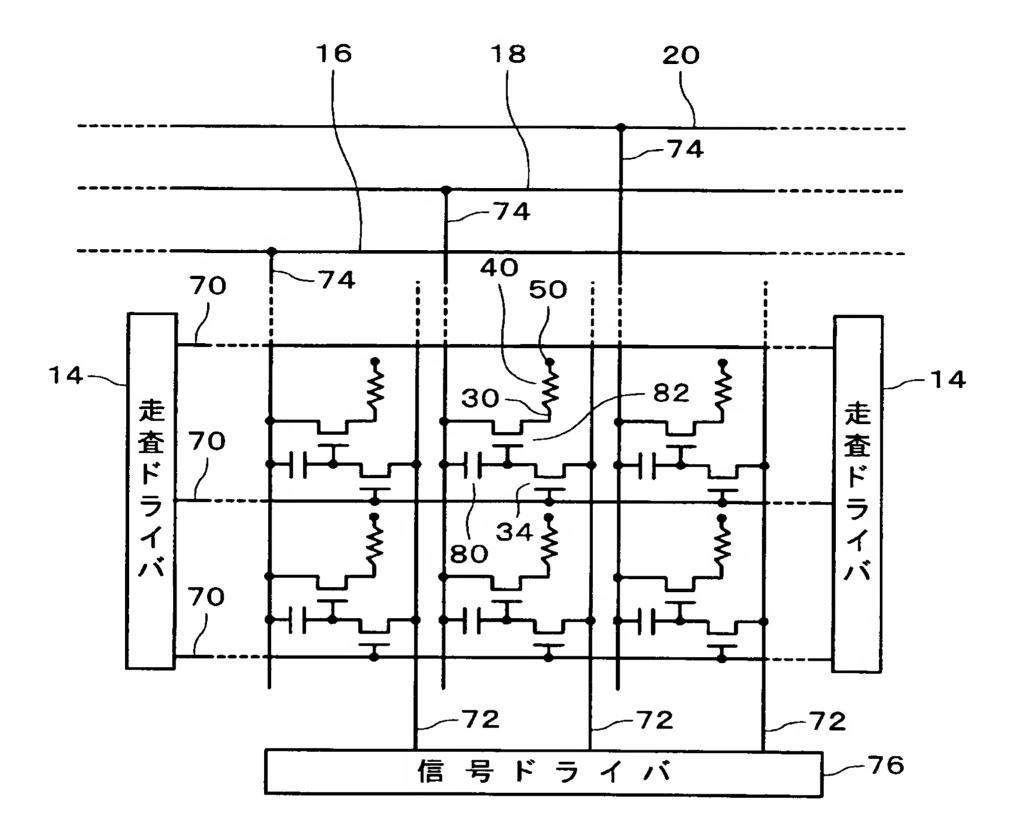
【図1】



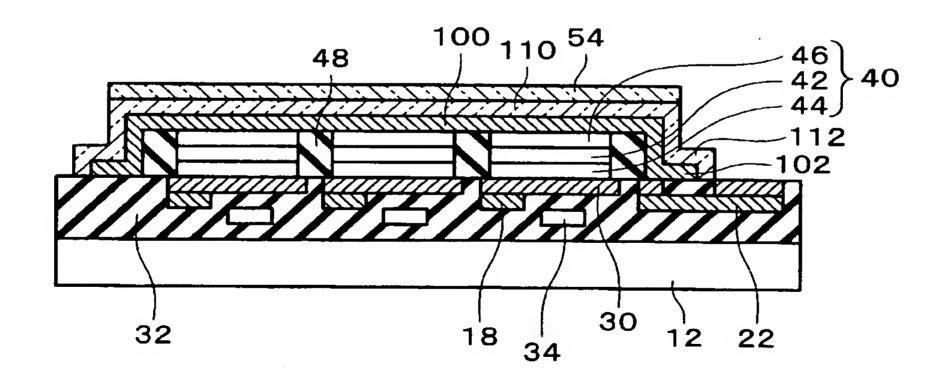
【図2】



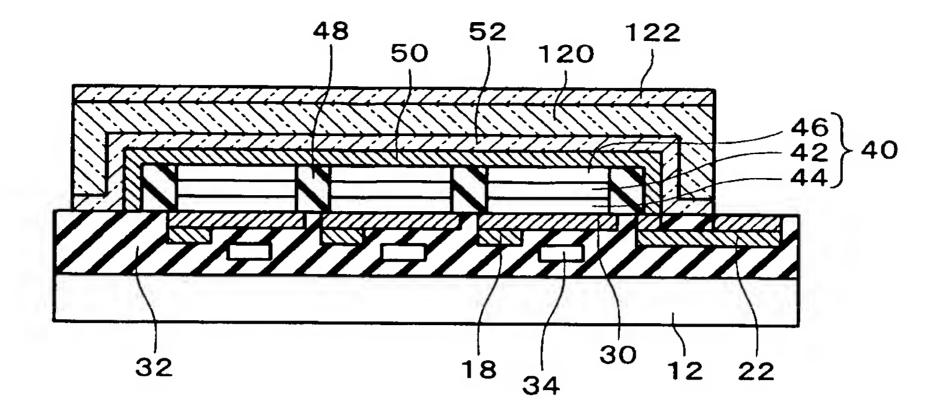
【図3】



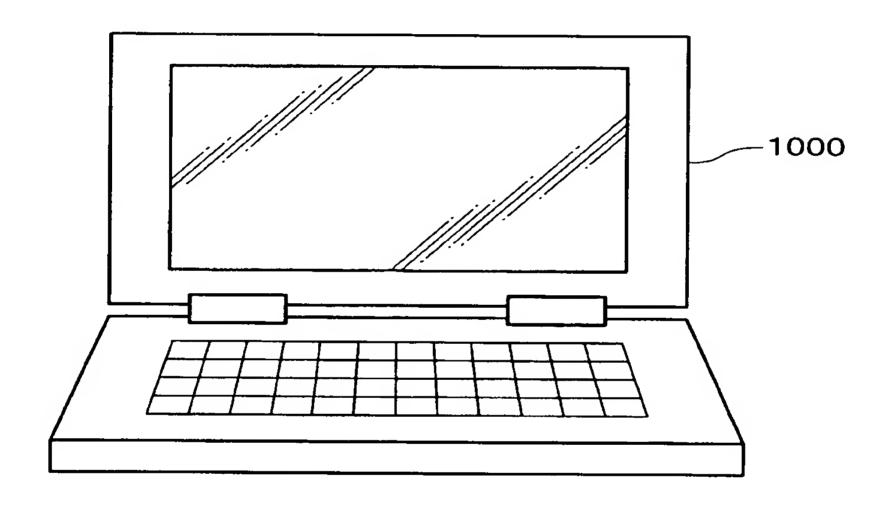
[図4]





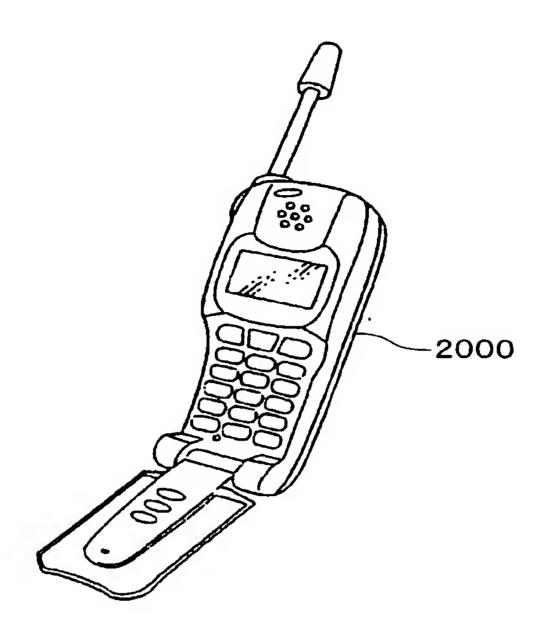


【図6】





【図7】





【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 薄型化を実現することができるEL装置及びその製造方法並びに電子 機器を提供することにある。

【解決手段】 EL装置10は、第1の電極30と、第1の電極30上に設けられたEL層40と、EL層40を覆うように設けられた第2の電極50と、第2の電極50に直接接触して設けられたバリア層52と、を有する。第2の電極50の少なくともバリア層52側の面は、無機酸化物で形成されてなる。バリア層52の少なくとも第2の電極50側の面は、無機化合物で形成されてなる。

【選択図】

図 2

## 特願2002-250774

## 出願人履歴情報

識別番号

[000002369]

1. 変更年月日 1990年 8月20日

[変更理由] 新規登録

住 所

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

氏 名 セイコーエプソン株式会社